

- Чт 27** А.Ю. Аладышкин, А.В. Путилов, С.И. Божко, А.Б. Кулаков
Сканирующая туннельная микроскопия и спектроскопия
монокристаллов $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{Ca}_1\text{Cu}_2\text{O}_{8+x}$
- Чт 28** А.Ю. Аладышкин, А.В. Путилов, М.В. Шалеев, Д.А. Музыченко
Исследование топографии кремниевых и кремний-германиевых
наноструктур методами комбинированной сканирующей туннельной и
атомно-силовой микроскопии
- Чт 29** А.В. Алафердов, С.М. Балашов, М.А. Canesqui, S. Parada, Ю.А. Данилов,
С.А. Мошкалев
Формирование тонких пленок многослойного графена
- Чт 30** Д.А. Антонов, И.А. Антонов, О.Н. Горшков, Д.О. Филатов, А.В. Швецов
Исследование эффекта локального резистивного переключения в
сверхтонких слоях СДЦ методом комбинированной СТМ/АСМ
- Чт 31** С.И. Божко, Е.А. Левченко, V. Taupin, M. Lebyodkin, C. Fressengeas,
O. Lubben, K. Radican, В.Н. Семенов, I.V. Shvets
Замораживание вращательной степени свободы молекул C_{60} вблизи
дефектов кристаллической структуры монослойных плёнок фуллерена
на поверхности $\text{WO}_2/\text{W}(110)$
- Чт 32** Л.И. Брюквина, Е.Ф. Мартынович
Модификация фторида лития и натрия наноразмерными дефектами в
области фемтосекундного филамента
- Чт 33** Б.С. Каверин, К.В. Кремлев, А.М. Обьедков, Н.М. Семенов, С.А. Гусев,
Д.А. Татарский
Синтез и исследование МУНТ, покрытых рениевыми наночастицами
- Чт 34** Д.М. Казанцев, И.О. Ахундов, В.Л. Альперович, А.Н. Карпов, Н.Л. Шварц,
А.С. Кожухов, А.В. Латышев, А.С. Терехов
Формирование поверхностей GaAs с атомно-гладкими террасами и
моноатомными ступенями: эксперимент и Монте-Карло моделирование
- Чт 35** Е.А. Образцова, Ф.Т. Туякова, Р.Р. Исмагилов, Д.В. Клинов, А.Н. Образцов
Монокристаллические алмазные пирамиды для зондов атомно-силового
микроскопа
- Чт 36** М.Г. Петрова, В.В. Прохоров, А.В. Багдинов, Н.Н. Ковалева, Е.И. Демихов
Изучение J-агрегатов карбоцианиновых красителей методами атомно-
силовой и сканирующей ближнепольной оптической микроскопии
- Чт 37** А.Н. Резник, М.А. Галин
Электродинамика и квазистатика ближнепольного микроволнового
микроскопа
- Чт 38** М.В. Русинова, И.И. Климовских, С.В. Еремеев, А.А. Рыбкина, А.Г. Рыбкин,
Е.В. Жижин, А.Е. Петухов, И.П. Русинов, Е.В. Чулков, О.Е. Терещенко,
А.М. Шикин
Особенности электронной и спиновой структуры топологического
изолятора $\text{Bi}_2\text{Te}_{2.4}\text{Se}_{0.6}$
- Чт 39** Т.Ф. Ханипов, А.А. Бухараев, Д.А. Бизяев, Н.И. Нургазизов, А.П. Чукланов
Изучение с помощью магнитно-силового микроскопа зависимости
коэрцитивной силы ферромагнитных частиц от температуры